Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
09/687,450	HRLE ET AL.
Examiner	Art Unit
Yicun Wu	2165

[SEAR	CHED	
			,
Class	Subclass	Date	Examiner
707	1,2,3,4 5,6,7,8 9,10, 100	7/10/2004	· vw
707	101,102,	7/10/2004	YW
707	103,104	7/10/2004	YW
707	200,201	7/10/2004	YW
707	202	7/10/2004	·w
updated	serch	10/11/2005	YW
updated	Seach	3/23/06	yw
	•		
		•	

INTERFERENCE SEARCHED					
Subclass	Date	Examiner			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1					
		1			

SEARCH NOT (INCLUDING SEARCH)
	DATE	EXMR
inventor search (double patenting) uspto uspgpub usocr epo jpo ibmtech derwent	7/10/2004	YW
acm ieee internet Search stratagy attached	7/10/2004	YW
updated search	10/11/2005	YW
upclated Search Consulted APUMOFIZ	3/23/06	YW